

分数残差测量仪

SRG-4000 - 高精度光学分数残差测量



SRG-4000是一款高重复性、高精度仪器，用于测量易开盖上的分数残差。激光检测使得每次都精确聚焦在分数上，提供准确的客观数据。该仪器消除了手动对焦的主观性，这意味着无论操作人员是谁，SRG-4000都能得到相同的结果。

SRG-4000是盖制造商的完美工具，适用于任何盖类型（钢或铝、所有尺寸和形状）。该仪器配备了测量所需的所有软件，以及图像数据库、配置文件与一套报告和SPC。该仪器通过USB直接连接到任何PC机。

优点

- 无损测量
- 嵌入式激光、千分尺和景深显微镜
- 内置统计数据、报告、保存图像和配置文件
- 无损分数槽分析器
- 适用于任何尺寸和形状的易开盖，包括钢盖和铝盖

特点

- 分数分析功能允许您查看分数槽的完整资料
- 可连接至外部SPC系统
- 可以测量铆钉直径和厚度

技术细节

尺寸:	适用于所有盖尺寸
所需电源:	100-240VAC 50-60Hz
可重复性:	±1 micron
输出接口:	USB
景深:	±1 micron

